DOI: 10.3788/AOS231782



基于马赫-曾德尔干涉仪的1×8硅基热光开关

高小勇1,刘阳阳1.2,胡光熹1,陆梁军2**,罗海梅1*

1江西师范大学江西省光电子与通信重点实验室, 江西 南昌 330022;

²上海交通大学平湖智能光电研究院,浙江 平湖 314200

摘要 设计并制备了一种基于树形结构的1×8硅基热光开关,该热光开关由1个2×2和6个1×2马赫-曾德尔干涉仪的 基本单元结构组成。该1×8硅基热光开关采用与互补金属氧化物半导体兼容的工艺制造。通过氮化钛加热器来改变波 导的温度,利用硅的热光效应实现光开关功能。实验结果表明:在1550 nm工作波长下,该热光开关的平均片上插入损耗 约为1.1 dB;所有输出端口的串扰都小于-23.6 dB;开关响应时间小于60 μs。

关键词 集成光学; 硅基开关; 马赫-曾德尔干涉仪; 热光开关

中图分类号 TN491 **文献标志码** A

1引言

在如今的数字时代,特别是随着互联网、云计算和 物联网等技术的迅速发展,网络流量将呈指数式增加。 混合网络架构结合了电交换和光交换技术的优势^[1], 以满足不同的通信需求。光开关是光交换的关键器 件,与传统的电子开关相比,其具有较低的成本和提高 网络性能的潜力。目前,光开关技术已经受到国内外 众多研究者的广泛关注,不同类型的光开关技术不断 涌现,包括微机电系统(MEMS)光开关^[2-3]、微流控光 开关^[4-5]、马赫-曾德尔干涉仪(MZI)光开关^[6-19]、微环光 开关^[20-25]等。不同类型的光开关具有不同的插入损 耗、串扰和响应时间等,以满足各种应用需求。近年 来, 硅基热光(TO) 开关^[7-14] 和电光(EO) 开关^[16-19] 得到 广泛研究。其中,EO开关具有纳秒级的开关响应时 间,但由于存在载流子吸收效应,串扰和插入损耗较 高。相比之下,TO开关在保持低损耗和低串扰方面 表现出色,但其开关响应时间受到限制,通常在微秒 级。混合网络系统中的光开关通常用于处理大容量和 高带宽的光通信业务,TO开关因具有低损耗和低串 扰特性成为首选。文献[10-12]中的TO开关都是通 过金属加热器产热并传导到硅波导,响应时间为 0.144~1.34 ms。为了缩短响应时间, Zhao 等^[13]提出 一种基于波导微加热器的16×16 TO开关,通过适度 的n掺杂实现直接给波导加热,提高了热光调节效率, 并将响应时间降到21.78 µs,但由于载流子色散效应,

该开关的插入损耗和串扰会有所恶化;Kita等^[9]提出 一种电流直接注入硅波导的TO开关,其开关响应时 间为0.5 μs,达到亚微秒级别,但是电流直接注入会产 生较大的光学损耗,其一个MZI光开关的插入损耗达 到1dB。本文提出并制备了一种基于MZI的1×8 TO开关,该开关具有低的插入损耗和串扰,响应速度 比一般的TO开关^[10-12]快,同时还具有结构简单和易制 作的优势。

所提出的1×8 TO 开关由1个2×2 MZI 和6个 1×2 MZI 开关单元按照树形连接组成。通过调节热 光调谐移相器的相移来实现对光信号的有效控制,将 光引导至目的分支波导,从而实现光开关功能。对光 开关单元中的耦合器和移相器进行数值模拟,以优化 开关的单元结构。此外,设计了一个多通道电压源,以 满足 TO 开关的选通引脚需求。实验测得该1×8 TO 开关的片上插入损耗约为1.1 dB,各输出端口的串扰 均低于-23.6 dB,开关的响应时间低于60 μs。

2 芯片设计与工作原理

硅基1×8 TO开关结构如图1所示。该TO开关 有2个输入端口和8个输出端口,第一级S₁包含一个 2×2 MZI光开关单元,第二级S₂包含2个1×2 MZI光 开关单元,第三级S₃包含4个1×2 MZI光开关单元。 要想实现某一端口的输出,至少需要调节3个光开关 的热移相器。将输入端口定义为I₁,输出端口定义为 O_i(*i*=1,2,3,...,8),MZI光开关的热移相器上/下臂

收稿日期: 2023-11-13; 修回日期: 2024-01-19; 录用日期: 2024-01-22; 网络首发日期: 2024-02-20

基金项目:国家自然科学基金(11804133)、江西省主要学科学术和技术带头人培养项目(20232BCJ22012)、江西省教育厅科学 技术研究重点项目(GJJ2200306)、江西师范大学研究生创新基金项目(YJS2022086)

通信作者: *jxsdhm@jxnu.edu.cn; **luliangjun@sjtu.edu.cn

第 44 卷 第 8 期/2024 年 4 月/光学学报





都带有一个氮化钛(TiN)加热器。

热移相器上的金属电阻通电后产生热量,导致其 下面硅波导的有效折射率发生变化,从而改变光在波 导中传输的相位。干涉后的输出光功率发生变化,因 此通过调控热移相器上/下臂的电压,就能调节输出光 强,从而实现开关功能。光通过热移相器产生的相



式中: λ 为工作波长;L为TiN加热器的长度; dn_{eff}/dT 为硅波导有效折射率随温度的变化值; ΔT 为温度变化值。

该芯片的 1×2 MZI 光开关单元的示意图如图 2 所示,其由 1个 1×2 MMI 和 1个 2×2 MMI 耦合器通 过两个相等长度的波导臂连接组成。1个输入端口和 2个输出端口分别表示为 IN_1 、OUT₂和 OUT₃。利用 有限差分时域法和粒子群优化算法对两个耦合器进 行优化,得到 1×2 MMI 的宽度和长度分别为 3.4 μ m 和 10 μ m,输出波导的中心到多模波导中心的距离为 0.85 μ m,其输出波导锥形区的宽度从 0.5 μ m 线性锥 形增大到 1.2 μ m、长度为 15 μ m,如图 2(b)所示。2× 2 MMI 的宽度和长度分别为 5 μ m 和 29.5 μ m,该耦合 器的输入/输出波导的设计参数与 1×2 MMI 耦合器 输出波导一样,如图 2(c)所示。



移为

图 2 1×2 MZI结构示意图 Fig. 2 Schematic of the structure of 1×2 MZI

模拟计算得到 1×2 MMI 的 1-2 和 1-3 传输谱线 如图 3(a) 所示, 1-2 和 1-3 的传输谱近似重合, 在

1500~1590 nm 波长范围内,输出光功率随波长的增加先增大后趋于平稳变化。在1550 nm 下,1×2 MMI



图 3 不同路径的传输谱线,插图为MMI的电场分布。(a) 1×2 MMI的路径 1-2 和 1-3 的传输谱线;(b) 2×2 MMI的路径 1-3 和 1-4 传输谱线

Fig. 3 Transmission spectra of different paths, the insets show the electric field distribution of MMI. (a) Transmission spectra of paths 1-2 and 1-3 of 1×2 MMI; (b) transmission spectra of paths 1-3 and 1-4 of 2×2 MMI

研究论文

的不均匀性和附加损耗分别约为0dB和0.058dB,该 耦合器的电场分布如图3(a)插图所示。2×2MMI 的1-3和1-4传输谱线如图3(b)所示:随着波长增加, 3和4端口的输出光功率先增加后减小;在1550nm 工作波长下,该耦合器的不均匀性和附加损耗分别约 为0.129dB和0.157dB,电场分布如图3(b)插图 所示。

图4左插图展示了1×2 MZI光开关单元的热移



图 4 相位随输入功率变化的仿真结果,插图分别为热移相臂 截面图和热场仿真结果

Fig. 4 Simulation results of phase variation with input power, the insets show the cross section of thermally shifted phase arm and thermal field simulation results, respectively

第44卷第8期/2024年4月/光学学报

相器截面,TiN加热器在波导上方 2 μm处,其厚度为 0.12 μm,宽度为 2 μm,长度设计为 300 μm。硅波导为 条形波导,高度为 0.22 μm,宽度为 0.5 μm。首先,通过 热调谐模拟不同输入功率下波导的热场分布情况, 图 4 右插图为 18.85 mW 功率下的热场分布仿真结果, 热场呈向下逐渐递减的梯度式分布;然后将该结果导 入光学仿真软件中,模拟计算波导在不同输入功率下的有效折射率;最后,根据式(1)得到相位与输入功率 的函数关系,如图 4 所示。可以看到,相移与输入功率 呈线性增长变化,线性拟合得到 y=0.167x-0.001,从 而得到实现相移 π需要约 18.85 mW 的输入功率。

3 实 验

3.1 芯片制作

该 1×8 TO 开关采用 CMOS 兼容工艺在 8 inch (1 inch=2.54 cm)绝缘体上硅(SOI)晶圆上制造,SOI 晶圆硅层的厚度为 220 nm,底部二氧化硅包层的厚度 为 3 μ m。芯片的尺寸为 1.75 nm×3 nm。如图 5(a) 所示,采用金线键合方式将光开关芯片上移相器的电 极与电路板(PCB)上的电极相对应连接。所有输 入和输出波导通过端面耦合方式与 14 通道(间隔为 127 μ m)的光纤阵列连接,并采用紫外线固化胶对其 固化,如图 5(b)所示。PCB板的面积约为 5 cm×4 cm, 如图 5(c)所示。设计的基板被用于芯片与 PCB 连接, 便于光学封装,其面积约为 3.5 cm×2.5 cm,如图 5(d) 所示。图 5(e)为光开关芯片封装后的实物图。



图 5 光开关电学和光学封装后的相关实物图。(a)光开关芯片的金线键合图;(b)封装后的光开关;(c)PCB图;(d)基板结构;(e)光 开关实物图

Fig. 5 Physical diagrams of optical switch after electrical and optical encapsulation. (a) Gold wire bonding diagram of optical switch chip; (b) packaged optical switch; (c) PCB diagram; (d) substrate structure; (e) physical diagram of optical switch

商用多通道电压源的输出端口无法满足实验要求,因此设计了一种多通道电压源。该多通道电压源 具有27个选通端口,并通过上位机来控制各移相器 上/下臂的电压,其实物图如图 6(a)所示。该多通道 电压源左右两侧各有 20个排针,与光芯片连接板上的 各个引脚对应,如图 6(b)所示。



图 6 光开关芯片的外部驱动。(a)多通道电压源实物;(b)连接板 Fig. 6 External driver for optical switch chip. (a) Physical multi-channel voltage source; (b) connection plate

3.2 光开关的功耗

光由激光器产生,经过偏振控制器后由光纤阵列的 输入端口I,进入芯片,再通过光纤阵列输出到多通道光 功率计中。电信号由所设计的多通道电压源提供,经转 接板连接到芯片进行控制,如图7所示。通过给7个光 开关单元的移相器施加电压,分别得到每个光开关单元 从上臂或下臂输出的控制电压。每条输入输出路径都 包含1个2×2 MZI光开关单元和2个1×2 MZI光开关 单元,每个 MZI光开关单元有2种状态:从上或下侧输 出,取决于光开关的路径连接关系。通过调控硅基1× 8 TO 开关I₁-O_i(*i*=1,2,...,8)路径中的各级热移相器 的电压,使得相应输出端的光功率达到最大值。



图 7 光开关标定测试系统 Fig. 7 Optical switch calibration test system

表1记录了所有路径中各级移相器的功耗,其中 S₁、S₂、S₃分别表示第一、二、三级热移相器。电阻 TO

调谐的功耗从 21.92 mW 增大到 46.73 mW, 光开关的 平均功耗为 34.09 mW。

Table 1 Power consumption of each phase shifter for all paths								
Switch path	Power consumption of S_{1}/mW	Power consumption of $S_{\scriptscriptstyle 2}/mW$	Power consumption of S_3 / mW					
I ₁ -O ₁	3.02	12.74	9.27					
I_1 - O_2	3.02	12.74	12.83					
I_1 - O_3	3.02	9.79	9.11					
I_1 - O_4	3.02	9.79	13.27					
I_1 - O_5	20.12	14.23	12.39					
I_1 - O_6	20.12	14.23	10.88					
I_1 - O_7	20.12	8.17	11.96					
I_1 - O_8	20.12	8.17	10.64					

表1 所有路径的各级移相器功耗 Power consumption of each phase shifter for all r

3.3 开关的插入损耗与串扰

测试了光开关8条传输路径的插入损耗和串扰, 其测试系统如图7所示。1550 nm 波长的光由可调激 光器产生,经过一个偏振控制器后被调节为 TE 偏振 态,再输入1×8 TO开关的输入端口 I₁;通过上位机来 控制各移相器上/下臂的电压状态,使得输入信号路由 到相应的输出端口,最后通过一个多路光功率器来监测8个输出端口的光功率。

图 8 为光开关 8 条传输路径和测试波导的频谱图。 在 1550 nm 通信波长下,8 条输出路径的光纤到光纤 损耗分别约为 4.7 dB、4.7 dB、5.0 dB、5.2 dB、5.1 dB、 5.2 dB、4.9 dB和 4.6 dB;芯片上的测试波导插入损耗



图 8 光开关 8 条传输路径和测试波导的频谱。(a)测试波导;(b) I₁-O₁;(c) I₁-O₂;(d) I₁-O₃;(e) I₁-O₄;(f) I₁-O₅;(g) I₁-O₆;(h) I₁-O₇; (i) I₁-O₈

Fig. 8 Spectra of eight transmission paths and test waveguide for optical switch. (a) Test waveguide; (b) I_1 - O_1 ; (c) I_1 - O_2 ; (d) I_1 - O_3 ; (e) I_1 - O_4 ; (f) I_1 - O_5 ; (g) I_1 - O_6 ; (h) I_1 - O_7 ; (i) I_1 - O_8

测试结果约为 3.8 dB,忽略波导的损耗,则光纤到芯 片每个端面的耦合损耗约为 1.9 dB,端面耦合器采用 新加坡 AMF 的标准工艺设计套件,其为悬臂梁结 构,通过挖空衬底的方式来扩大模斑,降低耦合损耗。 因此,芯片的平均片上插入损耗约为 1.1 dB,片上插 入损耗主要来自每条路径中的 3 个 MZI 光开关单元 和连接波导的损耗,具体包括:2×2 MZI 光开关单元 的损耗约为 0.31 dB,1×2 MZI 光开关单元的损耗约 为 0.215×2=0.43 dB,波导传输损耗约为 0.38 dB。 连接波导(其中长的连接波导的宽度为 2 μm)的平均 长度约为 0.6 cm,则波导的平均损耗(包括宽波导和 窄波导的转换损耗)约为 0.63 dB/cm。不同路径的 光纤到光纤损耗波动变化,主要是因为不同路径的 连接波导长度有差异和不同端口与光纤的耦合效率 可能不一样。

由于该芯片只有一个输入端,没有多余路径串扰, 因此通过最大化目标输出端口的功率和最小化其余端 口的输出功率,将所有开关单元调到 cross 状态或 bar 状态。图 9显示了目标输出端口功率最大化时各个端 口的传输谱。8个输出端口的串扰都小于-23.6 dB。 串扰是开关信号退化的主要原因,其主要来自光开关 单元,由于 2×2 MMI耦合器分光不均,在上位机上控 制移相器上/下臂的电压将光路由到目标输出端口的 过程中,光也会耦合到其他路径,从而产生串扰。可通 过继续对 2×2 MMI耦合器的优化来降低 1×8光开关 的串扰。



图 9 光开关目标输出端口功率最大化时的传输谱。(a) I₁-O₁;(b) I₁-O₂;(c) I₁-O₃;(d) I₁-O₄;(e) I₁-O₅;(f) I₁-O₆;(g) I₁-O₇;(h) I₁-O₈ Fig. 9 Transmission spectra for power maximization at target output port of optical switch. (a) I₁-O₁; (b) I₁-O₂; (c) I₁-O₃; (d) I₁-O₄; (e) I₁-O₅; (f) I₁-O₆; (g) I₁-O₇; (h) I₁-O₈

3.4 开关响应时间

测试了1×8 TO开关的响应时间,图10为测试 开关响应时间的实验装置图。由可调激光器输出 1550 nm的连续光,并在激光器后面连接一个偏振控 制器,将光调节为TE偏振态;TE偏振光通过光纤阵 列从1×8 TO开关的I_i端口输入,从O_i(*i*=2,4,6,8) 端口输出,同时将通过任意信号发生器产生的周期性 方波信号加载到光开关最后一级光开关单元的热移相 器上,开关的输出光信号通过300 MHz带宽的光电探 测器转换成电信号,由100 MHz带宽的示波器实时监 测,并将上升沿和下降沿的平均时间记录在表2,其中 S_a-SE_j(*j*=1,2,3,...,8)的*j*为第三级的4个移相器的 上臂/下臂,*j*取奇数时为上臂,*j*取偶数时为下臂。

从图 11 所示的测试结果可知,开关的响应时间都 在 60 µs以内。上升沿是波导升温到导通的时间,在升 温过程中通过加热器将热量传递给波导;下降沿是波 导降温到关断的时间,在降温过程中将热量扩散出去。 由于底部二氧化硅包层的厚度比加热器到波导的距离 大,以及二氧化硅的热导率约为硅的 1/100,在停止加 热后,从芯层向衬底的热量扩散速度较慢,需要更长的 研究论文



图 10 1×8 TO开关的响应时间测试系统

Fig. 10 Response time test system of 1×8 TO switch

表2 光开关热移相器的响应时间测试结果

 Table 2
 Response time test results of thermal phase shifters for optical switch

Phase shifter	Square-wave frequency /kHz	Rising edge averaging time $/\mu s$	Falling edge averaging time $/\mu s$
S_3 - SE_1	0.1	40.55	60.00
S_3 - SE_3	1.0	12.40	34.00
S_3 - SE_5	5.0	12.65	28.98
S ₃ -SE ₇	10.0	11.89	22.51



图 11 开关响应时间测试结果。(a) 100 Hz;(b) 1 kHz;(c) 5 kHz;(d) 10 kHz Fig. 11 Test results of response time of optical switch. (a) 100 Hz; (b) 1 kHz; (c) 5 kHz; (d) 10 kHz

降温时间,因此下降沿时间比上升沿时间长。输入电 信号由任意信号发生器产生,方波信号的占空比为 50%。当输入电信号的频率较高时,由于热光移相器 的响应带宽有限,无法跟随电信号的变化,虽然上升和 下降时间变短,但是响应不再是方波特性。此外,不同 移相器存在的制造工艺误差导致开关的响应时间有 差异。

4 比 较

表3总结了几种TO光开关的关键性能。与其他已报道的结果相比,所设计的TO开关在插入损耗、串扰和响应速度方面都具有较好的性能。双环腔的4×4TO开关^[24]的片上插入损耗、串扰和响应时间的数值均较大,且谐振现象具有很强的波长依赖性。所设计

第 44 卷 第 8 期/2024 年 4 月/光学学报

Technology	Port count	Insertion loss /dB	Crosstalk /dB	Response time /μs	Power consumption /mW	Footprint / (mm×mm)	Ref.		
MZI, direct carrier injection	2×2	1	_	0.4	22.6	0.003×0.006	[9]		
MZI, WG heater+n-i-n	16×16	5.2	$\sim (-30)$	21.78	515+913	7×3.6	[13]		
MZI, TiN	32×32	$\sim \! 15.8$	-20	30	2930	11×25	[14]		
D-R reso-nators, Ti	4×4	17.8	-13.6	$\sim \! 3000$	_	3.472×2.425	[24]		
Proposed MZI, TiN	1×8	~ 1.1	<(-23.6)	60	~ 34.09	1.75×3			

表3 几种已报道的TO开关性能比较 Table 3 Comparison of reported TO switching performance

的TO开关在片上插入损耗上优于TiN加热器的32× 32 TO开关^[14],但响应时间多了一倍。由于波导n-i-n 加热器的16×16 TO开关^[13]采用直接给波导加热的方 式,因此其具有较快的开关响应速度,但是n掺杂后载 流子吸收效应会导致损耗增加,需要设计合适的掺杂 离子浓度。基于周期电极和集成散热器的MZI光开 关^[9]的响应时间达到亚微秒级别,由于多模波导移相 器为p掺杂材料,一个MZI光开关的插入损耗为1dB, 其光学损耗相对较大。本实验将传统的金属加热器放 置在硅波导上方,这样不会增加额外的光学损耗,且具 有结构简单和制作成本低的优点。然而,所设计芯片 的响应时间为微秒级别,可以通过直接将波导作为加 热器、改变加热器材料和传热方式来进一步优化开关 的响应时间。

5 结 论

所提出的1×8光开关芯片基于树形结构,由1个 2×2 MZI和6个1×2 MZI组成,每个热移相器的上/ 下臂都有一个TiN加热器。该开关芯片采用CMOS 兼容工艺构建在SOI平台上,尺寸为1.75 mm×3 mm。 芯片在1550 nm工作波长下的片上插入损耗约为 1.1 dB,串扰低于-23.6 dB,开关的响应时间优于 60 μs,开关的平均功耗约为34.09 mW。实验结果表 明,所提出的1×8 TO开关具有结构紧凑、损耗和串扰 较低等优势。

参考文献

- Sato K I. Realization and application of large-scale fast optical circuit switch for data center networking[J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(7): 1411-1419.
- [2] Seok T J, Quack N, Han S Y, et al. Large-scale broadband digital silicon photonic switches with vertical adiabatic couplers [J]. Optica, 2016, 3(1): 64-70.
- [3] Sharma S, Kohli N, Brière J, et al. Integrated 1×3 MEMS silicon nitride photonics switch[J]. Optics Express, 2022, 30 (12): 22200-22220.
- [4] 万静,郭明瑞,张伟,等. 气压驱动的N×N微流控光开关阵列
 [J]. 光学学报, 2022, 42(22): 2213001.
 Wan J, Guo M R, Zhang W, et al. N×N optofluidic switch array with pneumatic actuation[J]. Acta Optica Sinica, 2022, 42 (22): 2213001.
- [5] Wan J, Yuan W Z, Chen Y J, et al. 1×5 microfluidic optical

switch using double drives[J]. Journal of Modern Optics, 2021, 68(21): 1251-1258.

- [6] 孙健, 吴远大, 安俊明, 等. 基于悬浮波导的低功耗聚合物热 光开关[J]. 中国激光, 2020, 47(3): 0301008.
 Sun J, Wu Y D, An J M, et al. Polymer thermo-optic switch with low-power consumption based on suspended waveguide[J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(3): 0301008.
- [7] Song L J, Chen T N, Liu W X, et al. Toward calibration-free Mach-Zehnder switches for next-generation silicon photonics[J]. Photonics Research, 2022, 10(3): 793-801.
- [8] Chen S T, Shi Y C, He S L, et al. Low-loss and broadband 2×2 silicon thermo-optic Mach-Zehnder switch with bent directional couplers[J]. Optics Letters, 2016, 41(4): 836-839.
- [9] Kita T, Mendez-Astudillo M. Ultrafast silicon MZI optical switch with periodic electrodes and integrated heat sink[J]. Journal of Lightwave Technology, 2021, 39(15): 5054-5060.
- [10] Fang Q, Song J F, Liow T Y, et al. Ultralow power silicon photonics thermo-optic switch with suspended phase arms[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2011, 23(8): 525-527.
- [11] Lu Z Q, Murray K, Jayatilleka H, et al. Michelson interferometer thermo-optic switch on SOI with a 50-μW power consumption[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2015, 27 (22): 2319-2322.
- [12] Celo D, Goodwill D J, Jiang J, et al. Thermo-optic silicon photonics with low power and extreme resilience to over-drive [C]//2016 IEEE Optical Interconnects Conference (OI), May 9–11, 2016, San Diego, CA, USA. New York: IEEE Press, 2016: 26-27.
- [13] Zhao S Y, Lu L J, Zhou L J, et al. 16×16 silicon Mach-Zehnder interferometer switch actuated with waveguide microheaters[J]. Photonics Research, 2016, 4(5): 202-207.
- [14] Tanizawa K, Suzuki K, Toyama M, et al. Ultra-compact 32×32 strictly-non-blocking Si-wire optical switch with fan-out LGA interposer[J]. Optics Express, 2015, 23(13): 17599-17606.
- [15] Liu Y, Guan H, Wang Z, et al. A novel blocking state of silicon electro-optical switch based on free carrier absorption effect[J]. IEEE Photonics Technology Letters, 2018, 30(11): 1056-1059.
- [16] Lu L J, Zhao S Y, Zhou L J, et al. 16×16 non-blocking silicon optical switch based on electro-optic Mach-Zehnder interferometers[J]. Optics Express, 2016, 24(9): 9295-9307.
- [17] Guo Z Z, Lu L J, Zhou L J, et al. 16×16 silicon optical switch based on dual-ring-assisted Mach-Zehnder interferometers[J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(2): 225-232.
- [18] Bao P, Cheng Q X, Wei J L, et al. Harnessing self-heating effect for ultralow-crosstalk electro-optic Mach-Zehnder switches [J]. Photonics Research, 2023, 11(10): 1757-1769.
- [19] Qiao L, Tang W J, Chu T. 32×32 silicon electro-optic switch with built-in monitors and balanced-status units[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 42306.
- [20] Chen Z Q, Wei M L, Luo Y, et al. Efficient and compact solgel TiO₂ thermo-optic microring resonator modulator[J]. Optical

Materials Express, 2022, 12(10): 4061-4071.

- [21] Liu X Y, Ying P, Zhong X M, et al. Highly efficient thermooptic tunable micro-ring resonator based on an LNOI platform [J]. Optics Letters, 2020, 45(22): 6318-6321.
- [22] Yu H Y, Qiu F. Compact thermo-optic modulator based on a titanium dioxide micro-ring resonator[J]. Optics Letters, 2022, 47(8): 2093-2096.
- [23] Li X, Gao W, Lu L J, et al. Ultra-low-loss multi-layer 8×8 microring optical switch[J]. Photonics Research, 2023, 11(5): 712-723.
- [24] Zhu Q M, Jiang X H, Yu Y P, et al. Automated wavelength alignment in a 4×4 silicon thermo-optic switch based on dualring resonators[J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10(1): 6600311.
- [25] 郭鹏星,周佳豪,侯维刚,等.基于波长和模式混合复用的片 上光交换网络架构[J].光学学报,2023,43(13):1313001. Guo P X, Zhou J H, Hou W G, et al. On-chip optical switching network architecture based on hybrid wavelength and mode division multiplexing[J]. Acta Optica Sinica, 2023, 43(13): 1313001.

1×8 Silicon-Based Thermo-Optic Switch Based on Mach-Zehnder Interferometers

Gao Xiaoyong¹, Liu Yangyang^{1,2}, Hu Guangxi¹, Lu Liangjun^{2**}, Luo Haimei^{1*}

¹Key Laboratory of Optoelectronics and Telecommunication of Jiangxi Province, Jiangxi Normal University, Nanchang 330022, Jiangxi, China;

²Pinghu Institute of Intelligent Optoelectronics, Shanghai Jiao Tong University, Pinghu 314200, Zhejiang, China

Abstract

Objective In recent years, the research on silicon-based thermo-optic (TO) devices has focused on in-depth direction and become more complex, and the realization of higher-performance silicon-based TO devices is the main purpose of our research. There are many kinds of silicon-based optical switches developed so far. We design Mach-Zehnder interferometer (MZI)-type silicon-based TO switches with large bandwidth, simple structure, and high robustness, and the $N \times N$ TO-integrated switches and the electro-optic (EO)-integrated switches have been widely studied. The EO switch has a fast switching speed (nanosecond level), but its crosstalk and insertion loss are high due to the free carrier absorption effect. In contrast, TO switches excel in maintaining low loss and low crosstalk, but their switching response time is intrinsically limited, typically on the microsecond scale. Optical switches in hybrid network systems are typically used to handle high-capacity and high-bandwidth optical communication services, making TO switches the preferred choice due to their low loss and low crosstalk characteristics.

Methods The MZI-type 1×8 silicon-based TO switch proposed and prepared in this paper is composed of one 2×2 MZI and six 1×2 MZI switching units connected by a binary tree structure, which has two input ports and eight output ports in the optical switch, with the first stage comprising a 2×2 MZI switching unit. the second stage comprising two 1×2 MZI switching units, and the third stage comprising four 1×2 MZI switching units. Effective control of the optical signals is achieved by the phase shift of the TO-tuned phase shifter, which directs the light to the destination branch waveguide, thus realizing the optical switching function. The coupler and phase shifter in the optical switching unit are optimized by using the finite-difference time-domain method and the particle swarm optimization algorithm to improve the switching performance and reduce the chip size. The long connecting waveguide is designed as a wide waveguide of 2 to reduce the waveguide transmission loss. The package connects the optical switch chip to a 14-channel optical fiber array by using an end-face coupling, curing it with an ultraviolet curing adhesive. In addition, a multi-channel voltage source is designed, which mainly consists of a CPU, op-amp LM324, analogue switches, and four DAC modules. This multi-channel voltage source has 32 selective ports, and the synchronous switching of the optical switching ports is achieved by simultaneously regulating the voltages of all levels of thermal phase shifters through the host computer. The results show that the optical switch achieves low on-chip insertion loss, lower crosstalk, and a reduced response time of the optical switch.

Results and Discussions The experiments demonstrate that the designed and prepared 1×8 TO switch performs well in all aspects; its average on-chip insertion loss is about 1.1 dB (Fig. 8); the fiber-to-fiber loss fluctuates and varies in different paths because the difference in connecting waveguide lengths of the different paths and different ports with different coupling efficiencies to the fiber may not be the same. The crosstalk of its eight output ports is less than -23.6 dB (Fig. 9), and the crosstalk is the leading cause of switching signal degradation. The 2×2 MMI coupler can reduce crosstalk. The

研究论文

response time of the switch is less than 60 μ s (Fig. 11) because the thickness of the silica cladding layer at the bottom is more significant than that of the buffer layer. The thermal conductivity of silica is about 1/100 of that of silicon; after heating, the heat diffusion from the core layer to the substrate is slower, and the falling-edge time is longer than that of the rising-edge time. When the input electrical signal's frequency is high, the TO phase shifter's response can no longer follow the electrical signal due to its limited response bandwidth, and the response is no longer square-wave in character. However, the rise and fall time becomes shorter. In addition, there is a difference in the response time of the switch due to manufacturing process errors in different phase shifters.

Conclusions Our proposed 1×8 optical switch chip is based on a tree structure consisting of one 2×2 MZI and six 1×2 MZIs, with a TiN heater in each thermal phase shifter's upper/lower arm. The switch chip is constructed on a SOI platform by using a CMOS-compatible process with a size of $1.75 \text{ mm} \times 3 \text{ mm}$. The chip exhibits an on-chip insertion loss of about 1.1 dB at the operating wavelength of 1550 nm, a crosstalk of less than -23.6 dB, a response time of the switch of better than 60 μ s, and an average power dissipation of the switch of about 34.09 mW. The experimental results show that the 1×8 TO switch has the advantages of compactness, low loss, and low crosstalk.

Key words integrated optics; silicon-based switch; Mach-Zehnder interferometer; thermo-optic switch